

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年4月21日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/035480 A1

(51) 国際特許分類⁷: C07C 69/608, 67/52

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015089

(22) 国際出願日: 2004年10月6日 (06.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-348667 2003年10月7日 (07.10.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人物質・材料研究機構(NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号 Ibaraki (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 宮澤 勉一 (MIYAZAWA, Kun'ichi) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号 Ibaraki (JP).

くば市千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 須賀 唯知 (SUGA, Tadatomo) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 塚野 匡彦 (MASHINO, Tadahiko) [JP/JP]; 〒105-8512 東京都港区芝公園一丁目5番30号 共立薬科大学内 Tokyo (JP).

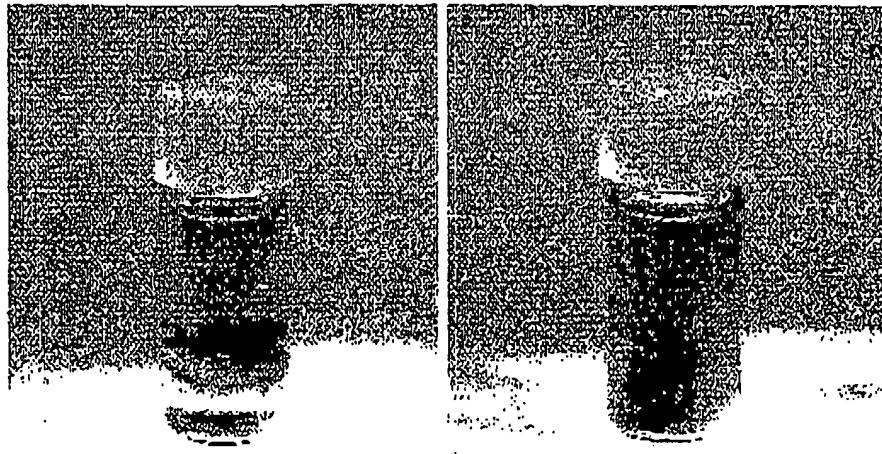
(74) 代理人: 西澤 利夫 (NISHIZAWA, Toshio); 〒107-0062 東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山ビルディング7F Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(統業有)

(54) Title: FULLERENE DERIVATIVE THIN LINE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: フラーレン誘導体細線とその製造方法



(a)

(b)

WO 2005/035480 A1

(57) Abstract: Disclosed is a fullerene derivative thin line which contains a fullerene derivative as the basic constitutional unit and exhibits high crystallinity and semiconductor performance. This fullerene derivative thin line is characterized by being composed of a needle crystal of fullerene derivative.

(57) 要約: フラーレン誘導体を基本構成単位とし、高い結晶性と半導体性能を示す細線として、フラーレン誘導体の針状結晶からなることを特徴とするフラーレン誘導体細線を提供する。

WO 2005/035480 A1



(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SB, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 國際調査報告書

Best Available Copy